

## Topics

### ■「nano tech2010」

#### 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 開催のご案内

日時:平成22年2月17日(水)～

19日(金)の3日間

場所:東京ビックサイト東4・5・6ホール&会議棟

主催:nano tech 実行委員会

同時開催展示会:

ナノバイオExpo 2010

nano & neo 新機能性材料展

ASTEC 2010 国際先端表面技術展・会議

METEC'10 第39回表面処理材総合

Inter-Aqua 2010 国際水ソリューション総合展

詳細はこちら:

<http://www.nanotechexpo.jp/>

### ■「産総研キャラバン2010えひめ」のご案内

日時:平成22年2月20日(土)・21日(日)

9:00～17:00

場所:愛媛県総合科学博物館



#### ● ヒューマノイドロボット「HRP-2」

実演時間:

10:30、11:30、13:30、14:30、15:30

#### ● アザラシ型ロボット「パロ」

#### ● 工作コーナー

#### ● 体験コーナー

#### ● 移動地質標本館

詳細はこちら:

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/event/ev2010/ev20100220/ev20100220.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/event/ev2010/ev20100220/ev20100220.html)

### ■第11回溶接・表面改質フォーラム

キーワード:「非破壊検査技術」

「教育訓練・技術継承」

開催日:平成21年3月5日

開催場所:(独)産業技術総合研究所

四国センター 1階 講堂

※詳細は近日中に掲載いたします。

[http://www.s-tbf.net/contents/event/cat5/post\\_360.html](http://www.s-tbf.net/contents/event/cat5/post_360.html)

### ■「第18回講演会ストレスとメンタルヘルス～計測とケアの科学」開催のご案内

日時:平成22年3月5日(金)13:30～

場所:池田市保険福祉総合センター4階  
大会議室(池田市城南3-1-40)

詳細はこちら:

<http://unit.aist.go.jp/htrc/stresstech/forum18j.htm>

### ■平成22年度提案公募型研究開発事業の公募説明会のご案内

香川会場 2月25日(木) 四国経済産業局

徳島会場 2月26日(金) 徳島県立工業技術センター

愛媛会場 3月1日(月) 愛媛県産業技術研究所

高知会場 3月2日(火) 高知県工業技術センター

申込み要領等詳細はこちら

[http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh\\_b7/2\\_koubo/100125/100125.html](http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b7/2_koubo/100125/100125.html)

問い合わせ先

四国経済産業局産業技術課 河瀬・新居・矢野

TEL 087-811-8518

## ニュース

### ■「第9回産総研・産技連LS-BT合同研究発表会」開催報告

平成22年2月4日(木)～2月5日(金)、つくばセター共用講堂において、「第9回産総研ライフサイエンス・産技連バイオテクノロジー分科会合同研究発表会」が開催されました。細川コディネータより、四国地域イノベーション創出協議会において作成した「農水産物・加工食品中の健康機能性ネイ分類の分析マニュアル」について報告しました。

## Aist Today

産総研公式HP//出版物

### ◆産総研TODAY2月号 産総研TODAY Vol.10 No.2掲載



[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/aistinfo/aist\\_today/vol10\\_02/vol10\\_02\\_main.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/aist_today/vol10_02/vol10_02_main.html)

健康工学研究センター

— 特異的アルカリ金属イオン吸着剤—

不純物イオンを選択的に吸着し、高純度リチウム塩を製造

詳細はこちら:

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/research/patent/2010/02\\_1/index.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/research/patent/2010/02_1/index.html)